

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11233889 A

(43) Date of publication of application: 27.08.99

(51) Int. CI

H01S 3/18 H01S 3/10

(21) Application number: 10029380

(22) Date of filing: 12.02.98

(71) Applicant:

AGENCY OF IND **SCIENCE & TECHNOL**

(72) Inventor:

SHIMIZU MITSUTOSHI

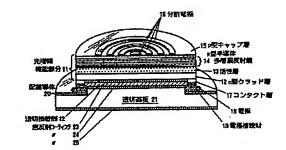
(54) FLAT TYPE LIGHT AMPLIFIER ELEMENT AND MANUFACTURE THEREOF

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical COPYRIGHT: (C)1999, JPO element which can produce light easily in high volume with high precision by making the element in such a structure that a light amplifying function section is attached to a transparent supporting substrate and light is made incident to an active layer through the transparent supporting substrate and light beam is emitted from the active layer.

SOLUTION: A light amplifying function section 11 having such a structure that an active layer 13 for generating exciting carriers is put from up and down by a p-type and an n-type semiconductor layer 14, 12 is attached with a transparent adhesive 22 to a transparent substrate 21 which is different from a substrate on which the light amplifying function section 11 is built. Light beam generated in the active layer 13 is reflected on a reflecting mirror 14 and is radiated into an outside space from an n-type clad layer 12 through the transparent substrate 21. By locating a flat-type dielectric multilayer film reflecting mirror on the extension line of a light beam emission path in the outside space, an outside reflecting mirror-type surface emission laser can be formed in a complete form. For the active layer 13 to generate exciting carriers, current

needs to be injected into the active layer 13. In this case, current is injected by means of a divided electrode 16 for injecting holes which have been divided into a plurality of electrodes.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-233889

(43)公開日 平成11年(1999)8月27日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

H01S 3/18 3/10

FΙ

H01S 3/18

3/10

Ż

審査請求 有 請求項の数5 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平10-29380

(22)出願日

平成10年(1998) 2月12日

(71)出願人 000001144

工業技術院長

東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

(72)発明者 清水 三聡

茨城県つくば市梅園1丁目1番4 工業技

術院電子技術総合研究所内

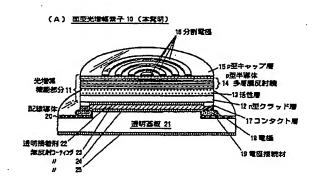
(74) 指定代理人 工業技術院電子技術総合研究所長

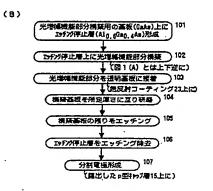
(54) 【発明の名称】 面型光増幅素子とその製造方法

(57)【要約】

【目的】 単一かつ均一で、要すれば大口径の光ビームの増幅やレーザ発振も可能な素子を提供する。

【構成】 光増幅機能部分11を、当該光増幅機能部分11を構築した基板とは異なる他の透明基板21に透明接着剤22を用いて接着する。活性層13を挟んでホール注入側となる p型半導体層14, 15へのホール注入は、複数個に分割して設けられた分割電極16からなす。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 励起キャリアを生成する活性層を p型と n型の半導体層で挟んだ構造を含む光増幅機能部分を有し、支持基板の表面に対し所定角度起ち上がった方向に 光ビームを出射する面型光増幅素子であって;上記光増幅機能部分が該光増幅機能部分を構築した基板とは異なる他の透明基板に接着されており、かつ、該透明基板を介して上記活性層からの光ビームが出射すること;を特徴とする面型光増幅素子。

【請求項2】 請求項1記載の面型光増幅素子であって;上記光増幅機能部分は n型半導体層のある側にて上記透明基板に接着され;上記活性層を挟んで反対側にある上記 p型半導体層に対しホールを注入する電極が複数個に分割された分割電極であること;を特徴とする面型光増幅素子。

【請求項3】 請求項2記載の面型光増幅素子であって;上記光増幅機能部分中の上記活性層は、上記 n型半導体層としての n型半導体クラッド層と、上記 p型半導体層としての p型半導体多層膜反射鏡とで挟まれており;該光増幅機能部分は該 n型半導体クラッド層の側で透明基板に接着され;上記複数に分割された電極は上記 p型半導体多層膜反射鏡上に設けられた p型キャップ層を介して導通すると共に;上記 n型半導体クラッド層に対して導通する電極は上記透明基板の表面上に設けられた配線導体に接続していること;を特徴とする面型光増幅素子。

【請求項4】 励起キャリアを生成する活性層を p型と n型の半導体層で挟んだ構造を含む光増幅機能部分を有し、支持基板の表面に対し所定角度起ち上がった方向に 光ビームを出射する面型光増幅素子の製造方法であって;上記光増幅機能部分を構築するための構築基板上に 該光増幅機能部分を構築した後;該構築基板を除去する前に別な透明基板に光増幅機能部分の露呈している面側を接着し;その後、該構築基板を除去する工程を含むこと;を特徴とする面型光増幅素子の製造方法。

【請求項 5 】 請求項 4 記載の面型光増幅素子の製造方法であって;上記構築基板上には上記 p型半導体層の方から上記活性層、上記 n型半導体層の順に形成し;上記透明基板は上記 n型半導体層の露呈面側に接着し;上記構築基板を除去することで露呈した上記 p型半導体層側の表面に、該 p型半導体層に対して導通を取る複数の分割電極を形成すること;を特徴とする面型光増幅素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、素子外部に共振器を設けることで面発光レーザ等として用い得る面型光増幅素子とその製造方法に関する。ここで、「面型」光増幅素子とは、光を増幅して出射する光機能部分からの当該出射光が、光増幅機能部分を物理的に支持している基

板の表面に対し、特定の角度を置いて起ち上がった方向、一般には直交する方向(法線方向)に出射するものを言う。

[0002]

【従来の技術】この種の面型光増幅素子としては、従 来、参考文献1: "Electrically pumpedmode-locked ver tical-cavity semiconductor lasers" (W. Jiang, M. Shimi zu, R. P. Mirin, T. E. Reynolds, and J. E. Bowers, Optics Letters, vol 18, No. 22, pp. 1937-1939, 1993) に開示され た図2に示すものが知られている。 構造的に見ると、こ の面型光増幅素子30は、n型GaAs基板31の上に順次、n型半 導体多層膜反射鏡32、n型クラッド層33、n型GaAs活性層3 4、p型クラッド層35、p型AIGaAs層37、p型GaAsコンタクト 層38を積層形成して成っている。 p型AIGaAs層37と p型 GaAsコンタクト層38は所定の平面積形状に切り出されて いて、その上面に無反射コーティング39が施され、一 方、その切り出し部分の周囲にあって絶縁膜36を挟み p 型クラッド層35上に形成された表面電極40が当該 p型Ga Asコンタクト層38の上面の周縁部分に接触し、n型基板31 の裏面には基板電極41が形成されている。

【0003】n型GaAs活性層34へのキャリア注入は表面電極40と基板電極41の間に電圧を印加しての電流注入でなされ、ホールは表面電極40の側からp型GaAsコンタクト層38、p型AlGaAs層37、p型クラッド層35を介してn型GaAs活性層34に注入され、電子は基板電極41、n型GaAs基板31、n型半導体多層膜反射鏡32、そしてn型クラッド層33を介し、n型GaAs活性層34に注入される。

【0004】この従来素子30を光増幅素子、ないし特に 面発光レーザとして使用する場合の共振器は、素子内部 10 に構築されている n型半導体多層膜反射鏡32を一方の反射鏡手段とし、図示しない外部反射鏡を他方の反射鏡として構成される。図示しない外部反射鏡と無反射コーティング39との間には一般にはレンズ(図示せず)が設けられる。無反射コーティング39は、もちろん、共振器損失を減らし、光利得を得る意味で用いられる。同様の趣旨から、一対の反射鏡に挟まれる各層33~35、37,38にもまた、光学的吸収損失が少なくなるように、例えば不純物濃度等が低く抑えられる等の対策が施されている。

【0005】図3には、もう一つの従来例が示されている。この面型光増幅素子50は、参考文献2: "High single -transverse-mode output from external-cavity surfa ce-emitting laser diodes" (M. A. Hadley, G. C. Wilson, K. Y. Lau, and J. S. Smith, Appl. Phys. Lett., vol. 63, No. 12, pp. 1607-1609, 1993) に開示されたもので、基板51としては n型ではなく p型のGaAs基板51を用いており、その上に p型半導体多層膜反射鏡52、p型多重量子井戸活性領域53、n型半導体多層膜反射鏡55を順に積層して成り、基板51の裏面に設けられた基板電極57と、n型半導体多層膜反射鏡55の表面周縁に接触し、絶縁膜54上に設けられたボンディングパッド56との間に電圧を印加し、多重量子井

20

戸活性領域53に電流(キャリア)を注入することで励起 光を得るようになっている。多重量子井戸活性領域53に 対し、ホールは基板電極57の側から p型GaAs基板51、p型 半導体多層膜反射鏡52を通じて注入され、電子は対向側 のボンディングパッド56から n型半導体多層膜反射鏡55 を通じて注入される。

【0006】この素子50は、本来的には外部共振器用の素子ではない。しかし、素子に内蔵の n型半導体多層膜反射鏡55と p型半導体多層膜反射鏡52のみで共振器を構成するに留めた場合、口径を大きくすると、ほぼ必ず、横モードが単峰でなくなるという欠点が生ずる。この欠点を補うためには、やはり図示しない外部反射鏡が必要で、n型半導体多層膜反射鏡55の反射率を意図的に低めた上で、当該 n型半導体多層膜反射鏡55のある側の素子外部に適当なる反射鏡を設け、例えば外部反射鏡への光路中に配したレンズ位置等を調整することで単峰性ビームを得んとする。いずれにしても共振器の構成はあくまで複合型になり、素子内部に設けられている基板側の p型半導体多層膜反射鏡52と n型多層膜反射鏡55から成る第一の共振器に、p型半導体多層膜反射鏡55と外部反射鏡から成る第二の共振器が複合したものとなる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかるに、図2に示し た素子30の場合、特に大口径のレーザビームを得ること が困難であった。というのも、大口径化のために n型Ga As活性層34の実効領域、すなわち無反射コーティング39 に覆われていて実際に発振に寄与する領域の面積を広げ ると、そこに均一にホールを注入することが不可能にな るからである。これは専ら、p型の各半導体層38、37、35 の電気的抵抗が高いことに起因しており、n型GaAs活性層 実効領域の中央付近にホールを注入させるには、無反射 コーティング39の周縁に接触している表面電極40から p 型の各半導体層38、37、35中をまずは面内方向にホール を流した後、n型GaAs活性層34の中央に注入させる必要が あるが、実際にはそうはならず、ホールの大部分は表面 電極40から p型GaAsコンタクト層38の周縁部分に注入さ れた後、横方向に余り広がらないまま、ほぼ真っ直ぐに 進んで n型GaAs活性層34に至ってしまう。

【0008】事実、このような構造原理に従って作製された従来素子30では、n型GaAs活性層34において均一なホール注入と認め得る状態を確保するには、当該 n型GaAs活性層34の実効領域の直径を数10μm 以下に留めねばならず、その結果、大出力化を図るには複数素子をアレー化する等の方法を採用せねばならなくなり、ビームの光学的単一性や均一性を犠牲にせねばならなかった。

【0009】一方、図3に示した従来素子50では、p型Ga As基板51の裏面に面接触させた基板電極57からホールを 注入できるので、多重量子井戸活性領域53内に注入する ホールの面内分布における均一性は満足な程度に取ることができる。しかした最も問題となるのが複合共振器構: 50 造であることで、純粋な外部共振器型面発光レーザを形成することはできず、しかも、素子内に組込まれている n型半導体多層膜反射鏡55が通常、80%程度以上の反射率を持っているため、面型光増幅素子として用いるにも不適当であった。また、複合共振器構造であるために、モード同期動作により光パルスを発生させることもできない。

【0010】さらに、p型に比せば低抵抗の n型半導体多 層膜反射鏡55を用い、その面内方向に電子を流すことで 多重量子井戸活性領域53の中央近辺にも電子を注入させ ることを意図した構造ではあるが、やはり多重量子井戸 活性領域53の直径が大きくなると当該 n型半導体多層膜 反射鏡55の電気的抵抗が無視できなくなり、電流注入の 不均一性が生ずるため、キャリア注入が均一に行われて いると認め得る多重量子井戸活性領域53の実効領域は、 図2に示した従来素子30に比せば広く取り得るとは言 え、直径 100 μm 程度が上限であった。特に、p側の電極 が基板電極であって、電流注入を基板を通して行ってい るため、活性層へのホール注入を制御するができない。 【0011】本発明はこうした点に鑑みてなされたもの で、少なくとも活性層を p型と n型のクラッド層で挟ん だ構造を含む光増幅機能部分を有し、支持基板の表面に 対し所定角度(一般には既述のように90°)起ち上がっ た方向に光ビームを出射する面型光増幅素子において、 単一かつ均一で、要すれば大口径の光ビームの増幅やレ ーザ発振も可能な素子を提供せんとする。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明者は、図2,3に示した従来素子30,50の持つ種々の短所は、結局、光の増幅に寄与する光増幅機能部分、すなわち図2に示した従来素子30では各半導体層32~35,37,38を含む積層構造部分、図3に示した従来素子50では各半導体層52,53,55を含む積層構造部分を構築しているn型基板31またはp型基板51の存在それ自体に起因していると考えた。

【0013】もちろん、これら基板31,51は、光増幅機能部分を構築するためには必須であり、また、構築後も、素子の物理的強度を確保する支持基板としては十分な意義がある。しかし、こと光増幅機能に関しては、この基板31,51は言わば不要、ないし邪魔な存在である。例えば、用いる基板31,51は、一般に数百μmに及ぶかなりの厚味を有し、従って当該基板としてGaAs基板等の化合物系半導体基板を用いる場合、増幅した光を通すには損失が大き過ぎる。

【0014】その結果、図2に示した従来素子30でも図3に示した従来素子50でも、支持基板31,51には増幅した光を通さない構成となっており、説明しなかった他の従来構成でもその点は同様であった。換言すれば、従来、素子特性改善のため、種々の構造的工夫を施すにしても選基板には光を通さないことを大前提とした上でなる。

さねばならず、そのために種々の制約が出ていたのである。例えば図2に示した従来素子30の場合、光増幅機能部分からの出射光は、n型GaAs基板51のある側とは反対側の面のp型半導体層35,37,38の側から出射させねばならないため、この出射面を電極で覆うことができず、その結果、既述のようにp型AIGaAs層37の周縁部を介してのみ、p型クラッド層35からn型GaAs活性層34に導通を取らねばならないことになり、上述したホール注入の不均一性や大口径化の困難性を招いていたのである。

【0015】図3に示した従来素子50の場合にも、n型Ga As基板に代えて p型GaAs基板51を用い、これにより当該 基板と反対側の面には n型半導体多層膜反射鏡55を用い得ることで低抵抗化が図れる利点はあっても、複合共振器構造にせねばならない等、やはり制約があり、それがまた、既述したような別な欠点を生んでいた。

【0016】そこで本発明者は、このような従来の常識から脱却し、光増幅機能部分の構築に用いた下地基板を当該光増幅機能部分の構築後に除去してはどうか、との発想を得た。ただ、単に除去するだけでは、実質的に極めて薄い構造体である光増幅機能部分の強度が持たず、物理的歪みが光学的歪みを生むため、実用にはならない。そこで、その代わりに、本発明では、光増幅機能部分をその構築に用いた構築基板とは異なる別の支持基板、それも光ビームを透過させて問題のない低損失の透明基板に接着した構造を提案する。

【0017】このような素子構造にすると、透明基板に 光増幅機能部分の増幅した光ビームを通すことができ る。ということは、光増幅機能部分に対する構造的工夫 に自由度が生まれ、例えば相対的に高抵抗の p型半導体 層に対しホールを注入するための電極は大面積にした り、あるいは後述の本発明の特定の態様におけるよう に、分割した複数の電極から構成して、こうした電極の ある面側からは光を出射させないようにしても、光増幅 機能部分中の活性層を挟み反対側に設けた透明基板を介 して光ビームを出射できるようにすることで、種々の改 良が可能になる。

【0018】この基本条件を満たした上で、本発明では 望ましい下位態様として、光増幅機能部分は n型半導体 層のある側にて透明基板に接着され、活性層を挟んで反 対側にある p型半導体層に対しホールを注入する電極 は、複数個に分割された分割電極である面型光増幅素子 も提案する。

【0019】こうした面型光増幅素子では、n型に比して 高抵抗の p型半導体層に対するホールの注入をも均一化 でき、さらに、分割された各電極への電流注入量を制御 することで活性層内のキャリアの面内分布を制御できる ため、単峰性の基本モードでの光強度分布に整合を取る ような制御も可能となる。

【0020】さらに、より具体的な下位態様として、本 発明では、光増幅機能部分中の活性層は n型半導体層と しての n型半導体クラッド層と p型半導体層としての p型半導体多層膜反射鏡とで挟まれており、光増幅機能部分はこの n型半導体クラッド層の側で透明基板に接着され、複数に分割された電極は p型半導体多層膜反射鏡上に設けられた p型キャップ層を介して導通すると共に、n型半導体クラッド層に対して導通する電極は透明基板の表面上に設けられた配線導体に接続している面型光増幅素子を提案する。

【0021】本発明ではまた、面型光増幅素子の製造方法としても、光増幅機能部分を構築するための構築基板上に当該光増幅機能部分を構築した後、当該構築基板を除去する前に別な透明基板に光増幅機能部分の露呈している面側を接着し、その後、構築基板を除去する工程を含む方法も提案する。

【0022】この場合、本発明はその下位態様として、 構築基板上には p型半導体層の方から活性層、n型半導体 層の順に形成し、透明基板は n型半導体層の露呈面側に 接着し、構築基板を除去することで露呈した p型半導体 層側の表面に、当該 p型半導体層に対して導通を取る複 数の分割電極を形成する製造方法も提案する。

[0023]

【発明の実施の形態】図1(A)には、本発明に従って構成された面型光増幅素子10の一例の概略構成図が示されている。励起キャリアを生成する活性層13をその上下からp型とn型の半導体層14,12で挟んだ構造を含む光増幅機能部分11は、本発明の場合、当該光増幅機能部分11を構築した基板とは異なる透明基板21に対し、透明接着剤22により接着されている。すなわち図1(A)では、構築基板は既に除去された状態で示されている。

【0024】しかるに、こうした本発明素子10の場合、 光増幅機能部分11により生成された光ビームはこの透明 基板21を通すことができるため、当該光増幅機能部分11 に対する構造的改良の自由度が増す。図1(A)では、以 下に説明するように、本発明に従った下位態様における 望ましい構造例が開示されているが、これ以外でも、本 発明の基本的な構成に従った面型光増幅素子は種々提供 できる。

【0025】透明基板21には、発振波長に対して極力透明度の高いものを選べば良く、ガラス、プラスチック等 に適当なる素材を求めることができ、実際、光波長領域の透過ビームに対し、透過率にして99%から99.9%にも及ぶものも容易に得られる。ただ、いくら透過率が高くても、厚さが余りに厚くなれば損失は増す。しかし通常、光増幅機能部分11を物理的に支持し、歪みを防ぎ得る強度を確保し得る厚さの範囲では、これを相当厚くして、数百μmから数ミリにまでしても、十分に満足な透過率が得られる。

【0026】透明接着剤22にも、ポリイミド等、適当なる接着剤が市販されており、その透過率も十分高いし、

50 そもぞも極めて薄くて良いので、問題にはならない。1透 在 とができる。1-041、星も問題となる20世紀会共編異様 50 で

30

8

明基板21の表面平坦化(光学的な高精度化)や、透明接着剤22の均一な塗布は、既存の技術をしても満足な程度に容易である。さらに、透明基板21の表面界面、透明基板21と透明接着剤22と光増幅機能部分11との界面における乱反射を避けるためには、それらの面にそれぞれ、予め無反射コーティング25,24,23を施しておくのが良く、これらは例えば、TiO2とSiO2の二層積層構造層で構成することができる。

【0027】図1(A) に示す本発明の面型光増幅素子10 の場合、光増幅機能部分11の構成は具体的には下記のようになっている。まず、透明接着剤22、無反射コーティング23を介して透明基板21の側に面して接着されているのは n型クラッド層12であって、これは例えば、厚さ 2 μ m 程度の n型Alx Gai-xAs (x=0.3) 層により構成できる。

【0028】その上には、光増幅機能部分11の主要部である、励起キャリアを生成する活性層13が形成されており、これは例えば、厚さ $0.5\,\mu$ m 程度のノンドープGaAs層で構成できる。

【0029】活性層13の上には、 p型半導体層としてこの場合は p型半導体多層膜反射鏡14が形成されており、これは例えば、p型AIxGa1-xAs(x=0.1) と p型AIAs層の周期的な繰返し積層構造により構成でき、一層当たりは相当に薄くして、総厚としても数μm 程度にする。 もっとも、このような半導体多層膜反射鏡自体は既に公知であるので、任意の技術に従って作製して良い。

【0030】ただ、このように、図1(A)に示す面型光増幅素子10の場合、p型半導体層として半導体多層膜反射鏡14が用いられていることから分かるように、活性層13にて生成された光ビームはこの反射鏡14にて反射され、n型クラッド層12から透明基板21を介し外部空間に輻射される構造となっている。従って、図示していないが、この光ビームの出射経路の延長上の外部空間に、要すれば適当なるレンズを介在させながら、既に開発されている高性能な反射鏡、例えば反射率が99%以上の平面型誘電体多層膜反射鏡等を配置することで、図3に示した従来素子のような、素子内部の共振器との併用による複合共振器構造に依らない、完全な形での外部反射鏡型面発光レーザを構成することができる。

【0031】もちろん、活性層13中にて励起キャリアを生成するためには、当該活性層13への電流注入が必要になるが、そのための構成は、図示素子10の場合、次のようになっており、ここにも望ましい工夫が施されている。

【0032】まず、p型半導体多層膜反射鏡14の上には、例えばZnが高濃度でドーピングされた3000A程度の p型 GaAs層による p型キャップ層15が形成され、その上に、望ましいことに、複数個に分割されたホール注入用分割電極16が形成されている。図示の場合、中央の円盤状電極の回りに、所定のピッチで同心円上に円環上の電極を

複数個配した構造となっている。このようにすると、各電極に印加する電圧を個々に調整することで、当該各電極から p型キャップ層15、p型半導体多層膜反射鏡14を介し、活性層13に注入されるホールの面内分布が均一になるように調整でき、動作時においてアクティブな制御が可能となる。

【0033】すなわち、従来においては高抵抗の p型半導体層、それもかなり薄い p型半導体層を介して活性層にホールを注入する際、どうしてもホール流が偏り、均一な注入ができなかったのに対し、図示構成によれば、活性層13に対し均一なホール注入が可能になるばかりか、もっと積極的に、発振モード等の光分布に適応した利得分布になるように注入電流分布を制御することも可能となる。例えば単峰性の基本モードの光分布を得たい場合には、一般に中央の電極を介して程、注入電流量が多くなるようにすれば良い。さらに、安定、高精度な発振光を得られるのみならず、所望の遠視野像の発振光ビームを得ること等も可能となる。

【0034】分割電極16は、図示のように同心円状のものに限らない。短冊状に複数個が並設されたパタンにすることもできるし、一つ一つが円形や四角形等、適当な平面形状のドット状で、これが所定の平面パタンで複数個配置されたようなものでも良く、要は任意である。

【0035】これに対し、相対的に低抵抗の n型半導体層12に対する電子注入用の電極は、もう少し大雑把に作ることができる。図示の場合は、全体が所定の立体形状(図示の場合は円柱形状)に切り出されている光増幅機能部分11の外周縁に沿って、当該 n型半導体層(クラッド層)12の下面に接する円環状のコンタクト層17が設けられ、その表面に設けられたAuGe合金等の電極18が電極接続材19を介し、光増幅機能部分11の周囲にあって透明基板12の表面に形成された配線導体20に電気的に導通している。コンタクト層17は例えば厚さ1000A程度の n型GaAs層により構成でき、電極接続材19はInやAuSnの半田により構成でき、配線導体20はAu等により構成できる。

【0036】先に少し述べたように、図示の素子10を外部共振器型面発光レーザとして用いる場合には、共振器構造は p型半導体多層膜反射鏡14と、図示しない外部反射鏡及びレンズとで構成できる。もちろん、レンズは活性領域13に対して透明基板21がある側の外部空間に配置され、外部反射鏡は透明基板21とレンズを結ぶ線の延長線上に配置される。つまり、透明基板21が外部反射鏡に面するように面型素子10を配置し、その間にレンズを配置する。素子やレンズ、外部反射鏡は光学的に調整が可能な微動台にのせる。外部反射鏡には、発振波長を十分に高反射率で反射する平面反射鏡として、例えば99%以上の反射率をもつ誘電体多層膜反射鏡等を用いる。

【0037】p型半導体多層膜反射鏡14で反射された光が活性領域13で再度増幅され、テレンズを通じてコリメートされた外部反射鏡によって再び反射され無活性領域13回2000 また。

: -5<u>-</u>

と p型多層膜反射鏡14に再度戻る動作が繰返されることでレーザ発振が生起するが、この際に微動台等の調整機構を用いて共振器の損失が小さくなるように、素子やレンズ、外部反射鏡を光学的に調整する。外部反射鏡と案子の距離、つまり外部共振器の距離は十分に短くする。これは振動等の影響を防ぐ為である。

【0038】分割電極16に注入する電流は、例えば単峰性の基本モードの光強度分布に一致するように、つまり中央の電極には多くの電流が流れるようにする。こうすることで、高出力の外部共振器型面発光レーザの実現が可能となる。また、分割電極16に注入する電流に、外部共振器長の光の往復時間に適合するような変調を加えて、例えば光の往復時間が1nsならば1GHzの変調を加えると、能動モード同期動作が行われ、光パルスの発生も可能となる。

【0039】図1(A)に示す面型光増幅素子10を始め、本発明に従う面型光増幅素子は種々の方法により作製することができようが、図1(A)に示す素子10に関しての望ましい作製工程は、図1(B)に即して例示できる。まず、ステップ101で示すように、光増幅機能部分を構築する構築基板として、市販されている 400μm 程度の厚さのGaAs基板を用い、その上に、将来のエッチング時に機能するエッチング停止層として、Alx Ga1-x As (x=0.6)層を3000 Å程度、形成する。

【0040】その上に、ステップ102で示すように、図1(A)の光増幅機能部分11を図面上で丁度上下をひっくり返した関係で構築する。すなわち、分割電極16はまだこの時点では作製されるものではなく、p型キャップ層15の方から順にp型半導体層多層膜反射鏡14、活性層13、n型クラッド層12、コンタクト層17を積層形成し、適宜リソグラフィ技術を援用する等して所定の立体形状、例えば円柱形状の光増幅機能部分11を構築する。同様にリソグラフィ技術を用い、ビームの通路上にある光学的損失の大きなコンタクト層17の部分を除去し、さらに、必要に応じ、リソグラフィ技術を併用しながら無反射コーティング23も形成する。

【0.041】次いでステップ103 に示すように、露呈している n型クラッド層12の側、すなわち無反射コーティング23があるならばその面側に、十分に表面平坦性の高いガラス基板等の透明基板21を極力均一に塗布したポリイミド等の透明接着剤22により接着する。

【0042】このようにして、予め光増幅機能部分11の物理的強度を確保し、物理的、光学的歪みが発生しないようにした所で、次に構築基板の除去工程に移る。構築基板は上述のように $400\,\mu$ m 程度と厚いので、ステップ104 に示すように、まずはこれを機械的な研磨法等により所定の厚味、例えば残り厚が30ないし $100\,\mu$ m 程度になるように研磨する。

【0043】所定の厚味まで薄くなったら、ステップ105で示すように、適当な温度、適当な溶液、例えば温度

20℃程度でアンモニアと過酸化水素水の1:20程度の混合溶液で構築基板の残り厚をエッチングする。この時、エッチング停止層として上述のようにAlx Ga1-xAs (x=0.6) 層を用いていると、エッチング時間を厳密に管理しなくても、エッチング停止層の所までは20μm/分程度の高速エッチングが可能になる一方で、そこでエッチングの進行を止めることができる。エッチング停止層としては、その外、AlAs層等も用いることができる。

10

【0044】その後は、ステップ106に示すように、例えば燐酸と過酸化水素水と水の混合溶液(例えばHaPO4: H2O2:H2O=3:1:50)を用い、温度20℃程度でエッチング停止層自体をエッチングし、除去する。この時のエッチング速度は1000Å/分程度であるので、時間管理でエッチング停止層のみを除去するのも容易である。

【0045】このようにして、光増幅機能部分11の p型キャップ層15の表面が露呈したならば、ステップ107 に示すように、AuZn合金などを全面蒸着してからリソグラフィ技術によるか、所定パタンに即しての印刷技術により、所定個数、所定配置パタンのホール注入用分割電極16を形成する。

【0046】もちろん、説明しなかったが、n型半導体層 (クラッド層) 12に対する電極構造17~20は、適宜の工程で公知既存の手法により作製することができる。

【0047】以上、本発明の望ましい実施形態に即し説明したが、本発明の趣旨に即する限り、任意の改変は自由である。光増幅機能部分11に使用可能な材料としても、例示したAIGaAs系の外、同じ III-V族半導体では InGaAsP系、GaN系等も使用可能であるし、II-VI族半導体であるZnSe系等の光半導体材料も用いることができる。

30 [0048]

【発明の効果】本発明によると、光増幅機能部分の構築に用いた基板は除去可能であり、透明基板側に光を通すことが可能であるので、光増幅機能部分に対する種々の改良の自由度が大幅に増す。

【0049】また、本発明の特定の態様に従い、p型半導体層側のホール注入用の電極を複数個から成る分割電極とすれば、一つ一つの電極に注入する電流を制御することにより、活性層内のキャリア分布をアクティブに制御することが可能となる。その結果、外部共振器型面発光レーザを構築する場合には、単峰性の基本モードの光強度分布に合わせてキャリアの注入が可能となり基本モードでの動作を安定化することが可能となる。

【0050】さらに、透明基板側を出射口として用いるならば、p型半導体層は多層膜反射鏡として構成できるので、透明基板に固定することで得られる当該 p型多層膜反射鏡の光学的安定性により、有効な活性領域の範囲を拡大することが可能となり、電流注入型で高出力の外部共振器型面発光レーザや、大口径の光ビーム反射型増幅器等を実現することができる。数百μm径からそれ以上の径の光ビームの発生も十分実現性がある。もちろん、こ

等所定位置。由于自心的上次用型上的關係を11.50

50

11

本発明の面型光増幅素子は電流注入型であるため、外部 共振器型能動モード同期面発光レーザの実現も可能であ る。この場合には高出力の光パルスの発生が可能とな る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明面型光増幅素子の一例の概略構成と作製工程の説明図である。

【図2】従来の面型光増幅素子の代表的一例の概略構成 図である。

【図3】従来の面型光増幅素子の他の代表的一例の概略 構成図である。

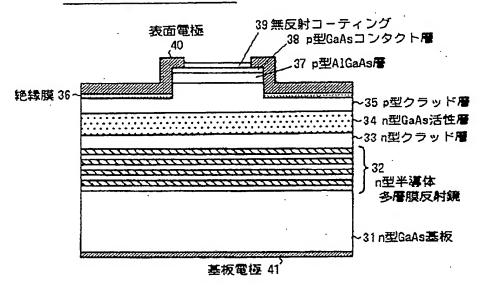
【符号の説明】

10 本発明面型光增幅素子

- 11 光增幅機能部分
- 12 n型クラッド層
- 13 活性層
- 14 p型半導体多層膜反射鏡
- 15 p型キャップ層
- 16 分割電極
- 17 コンタクト層
- 18: 電極
- 19 電極接続材
- 20 配線導体
- 21 透明基板
- 22 透明接着剤
- 23, 24, 25 無反射コーティング

【図2】

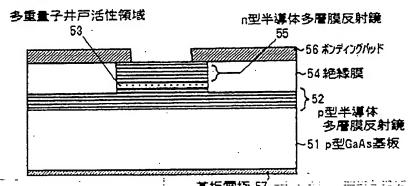
面型光增幅素子30(従来例)



[図3]

面型光增幅素子50(従来例)

der eilder ich in Kolonie der zum

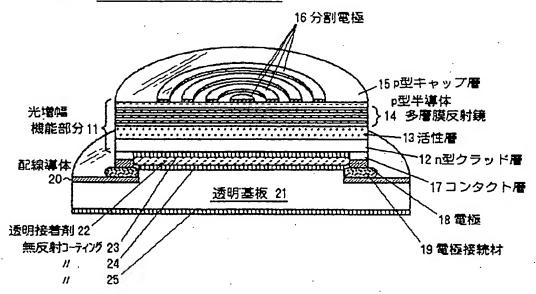


基板電極 57/39 3.5%,避到海海河,高兴水河河,防之ば如复。 20、5% 5. 使新生生的,超過水油區,原名於海豚,阿多河區

-6-

【図1】

(A) 面型光增幅素子 10 (本発明)



(B)



【手続補正書】

【提出日】平成11年1月14日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項1】 励起キャリアを生成する活性層を p型と n型の半導体層で挟んだ構造を含む光増幅機能部分を有し、透明支持基板の表面に対し所定角度起ち上がった方 したでしたがである

て;上記光増幅機能部分が<u>透明</u>支持基板に接着され、かつ、<u>該透明支持基板を介して上記活性層に光が入射し</u>、 上記活性層からの光ビームを出射すること;を特徴とする面型光増幅索子。

【手続補正2】

【補正対象費類名】明細書

【補正対象項目名】請求項2

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項2】 請求項1記載の面型光増幅素子であっ

て;光増幅機能部分は n型半導体層の外側にて透明支持 基板に接着され;活性層を挟んで p型半導体層の外側に 設けられたホール注入電極は複数個に分割された分割電 極であること;を特徴とする面型光増幅素子。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項3

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項3】 請求項2記載の面型光増幅素子であっ

て;光増幅機能部分中の活性層は、n型半導体層としての n型半導体クラッド層と、p型半導体層としての p型半導体多層膜反射鏡とで挟まれており;該光増幅機能部分は該 n型半導体クラッド層の側で透明支持基板に接着され;複数に分割されたホール注入電極は上記 p型半導体多層膜反射鏡上に設けられたp型キャップ層を介して導通すると共に;上記 n型半導体クラッド層に対して導通する電極は上記透明支持基板の表面上に設けられた配線導体に接続していること;を特徴とする面型光増幅素

子。

【手続補正4】

【補正対象醬類名】明細書

【補正対象項目名】請求項4

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項4】 励起キャリアを生成する活性層を p型と n型の半導体層で挟んだ構造を含む光増幅機能部分を有し、透明支持基板の表面に対し所定角度起ち上がった方向に光ビームを入射及び出射する面型光増幅素子の製造方法であって;上記光増幅機能部分を構築するための構築基板上に該光増幅機能部分を構築した後;該構築基板を除去する前に透明支持基板に光増幅機能部分の露呈している面側を接着し;その後、該構築基板を除去する工程を含むこと;を特徴とする面型光増幅素子の製造方法

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項5

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項5】 請求項4記載の面型光増幅素子の製造方法であって;構築基板上には p型半導体層の方から活性層、 n型半導体層の順に形成し;透明基板は上記 n型半導体層の露呈面側に接着し;上記構築基板を除去することで露呈した上記 p型半導体層側の表面に、該 p型半導体層に対して導通を取る複数の分割電極を形成すること;を特徴とする面型光増幅素子の製造方法。

「補正 计整理用系统 極受難 ? 【補正方法】変更